чение Fe<sup>3+</sup> и R<sup>3+</sup> ионов. Представляет интерес дальнейшее изучение этих соединений, прежде всего спиновых структур, с помощью дифракции нейтронов.

Авторы выражают благодарность В. И. Соколову за проявленный интерес и полезное обсуждение результатов работы.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Jarchow O., Klaska K.-H., Schenk-Strauß H.//Z. Krist. 1985. 172, N 3-4. Р. 159—166. [2] Любутин И. С.//Физика и химия ферритов/Под ред. К. П. Белова и Ю. Д. Третьякова. М., 1973. С. 68—97.

Поступила в редакцию 16.09.86

(1)

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1987. Т. 28, № 4 🤐

#### УДК 537.226.33

## ВЛИЯНИЕ у-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕПЛОЕМКОСТЬ И СПОНТАННУЮ ПОЛЯРИЗАЦИЮ КРИСТАЛЛОВ ДИГЛИЦИННИТРАТА

#### Б. А. Струков, З. В. Савилова, С. А. Тараскин

(кафедра общей физики для естественных факультетов)

Кристаллы диглициннитрата (NH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COOH)<sub>2</sub>HNO<sub>3</sub> (ДГН) при T = 206,5 К испытывают фазовый переход второго рода типа «порядок—беспорядок» с изменением симметрии  $2/m \rightarrow m$  [1, 2]. Физические свойства в области фазового перехода удовлетворительно следуют теории Ландау [3—5]. Характерной особенностью диэлектрической проницаемости является большой доменный вклад в полярной фазе [3, 4]. В настоящей работе исследовались температурные зависимости теплоемкости, диэлектрической проницаемости и спонтанной поляризации у-облученных кристаллов ДГН. Методика измерений аналогична использованной в работах [4, 5]. Облучение кристаллов проведилось при комнатной температуре.

Кривая теплоемкости для чистого кристалла имеет типичный  $\lambda$ -пик с избыточной теплоемкостью в интервале 90÷206,5 К [4]. При  $T_{\kappa}$  =206,5 К наблюдается скачок теплоемкости. Воздействие  $\gamma$ -излучения приводит к следующим эффектам: 1) размытию фронта скачка теплоемкости и уменьшению его высоты; 2) понижению температуры фазового перехода  $T_{\kappa}$ ; 3) уменьшению избыточной энергии фазового перехода, рассчитанной по формуле

$$\Delta Q = \int_{0}^{\infty} \left( c_p \left( T \right) - c_{\text{per}} \left( T \right) \right) dT,$$

где  $c_p$  — теплоемкость при постоянном давлении,  $c_{per}$  — регулярная часть теплоемкости.

Скорость уменьшения  $T_K$  с ростом дозы облучения D от 1 до 10 MP снижалась от 0,5 до 0,1 К/МР. При больших дозах  $T_K$  стабилизировалась, затем вновь начинала повышаться (рис. 1). Следует отметить, что в кристаллах триглицинсульфата (TГС), имеющего фазовый переход при  $T_K = 322$  К, с ростом дозы происходило понижение  $T_K$  линейно со скоростью 1--2 К/МР [6] и при дозе 30 МР спонтанная поляризация исчезала. Таким образом, изменение температуры фазового перехода в кристаллах ДГН, облученных при комнатной температуре, имеет более слабую дозовую зависимость, чем в кристаллах TГС.

Дозовые зависимости величины  $\Delta Q/\Delta Q_0$  ( $\Delta Q_0$  — энергия фазового перехода необлученного кристалла) для двух различных интенсивностей потока излучения изображены на рис. 2. При I = 450 P/c доза облучения накапливалась постепенно, при I = 650 P/c исследовалось влияние больших разовых доз. Видно, что при большей интенсивности излучения  $\Delta Q$  изменяется сильнее.

Предполагалось, что при облучении кристаллов ДГН при комнатной температуре (в параэлектрической фазе) в образце создаются хаотически орнентированные дефекты [7]. Сравнение с данными для кристаллов с поляризованными дефектами (кристаллы ТГС, облученные в сегнетофазе [6]) показывает, что одинаковому смещению  $T_{\kappa}$  соответствует примерно одинаковое размытие области фазового перехода. Поскольку структуры ДГН и ТГС сходны, то можно предполагать, что для обоих кристаллов смещение  $T_{\kappa}$  одинаковым образом зависит от концентрации дефектов. Поэтому образующиеся в кристаллах ДГН при облучении в парафазе дефекты нель-



Рис. 1. Теплоемкость кристалла ДГН, необлученного (1) и облученного большими разовыми дозами, в области фазового перехода (I=650 P/c): D==10 (2), 20 (3) и 30 MP (4)



Рис. 2. Изменение избыточной энергии фазового перехода в кристаллах ДГН в зависимости от дозы облучения: *I*= =450 (1), 650 (2) Р/с и в кристаллах ТГС (3) при *I*=450 Р/с [6]

しわえ うけんえん 見を見られてき

зя считать «замороженными хаотическими» (по классификации работы [7]) и вопрес о структуре дефектов требует дальнейших исследований.

Температурные зависимости спонтанной поляризации P<sub>s</sub> (рис. 3) и диэлектрической проницаемости є облученных кристаллов ДГН коррелируют с калориметри-

ческими данными. Температура, при которой є достигает максимального значения, и T<sub>K</sub>, определявшаяся из экстраполяции линейной части зависимости  $P^{2}_{s}(T)$ , соответствуют температуре фазового перехода, определяемой из зависимости  $c_p(T)$ . Регистрируется также размытие области фазового перехода и уменьшение доменного вклада в є. Выше Т к как в чистых, так и в облученных кристаллах выполняется закон Кюри-Вейса, причем величина соответствующей постоянной Ск.в. не изменяется при D≪15 МР. Значение тангенса угла наклона прямой  $P^{2}_{s}(T)$ , равное отношению α<sub>г</sub>/β коэффициентов разложения термодинамического потенциала по четным степеням поляризации

Рис. 3. Спонтанная поляризация кристаллов ДГН, необлученных (1) и облученных в параэлектрической фазе: D=3 MP, время после облучения 3 (2), 75 (3) и 160 сут (4) соответственно

$$\mathbb{D} = \frac{1}{2} \alpha_T (T - T_K) P^2 + \frac{\beta}{4} P^4 + \frac{\gamma}{6} P^6,$$

не изменяется при  $D \ll 5$  МР. Таким образом, для кристаллов ДГН коэффициенты  $\alpha_T \sim C_{K,B}^{-1}$  и  $\beta$  не чувствительны к изменению структуры под воздействием ү-излучения при  $D \ll 5$  МР.

Выдерживание облученных кристаллов при комнатной температуре приводит к отжигу дефектов — кривые  $P_s(T)$  смещаются в сторону аналогичных зависимостей



(2)

для чистого кристалла (рис. 3). Наличие термического отжига после окончания процесса облучения и стабилизация изменений характеристик с ростом дозы, свидетельствующая о достижении стационарной концентрации дефектов, позволяют сделать вывод, что в параэлектрической фазе в кристаллах ДГН параллельно с генерацией дефектов протекает интенсивный процесс их рекомбинации. В результате кристаллы ДГН при комнатной температуре довольно устойчивы к воздействию у-излучения. Сравнение с данными по облучению кристаллов ТГС [6, 8] и КDP [9] показывает, что в параэлектрической фазе кристаллы с водородными связями проявляют большую устойчивость по отношению к воздействию излучения, чем в сегнетоэлектрической фазе.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Реріпѕку R., Vedam K., Hoshino S., Okaya Y.//Phys. Rev. 1958. 111, N 2. P. 430—432. [2] Sato S.//J. Phys. Soc. Japan. 1968. 25, N 1. P. 185—201. [3] Игошин И. П.//ФТТ. 1984. 26, № 4. С. 985—988. [4] Тараскин С. А., Струков Б. А., Савилова З. В., Варикаш В. М.//Изв. АН СССР. сер. физ. 1984. 48, № 2. С. 268—271. [5] Струков Б. А., Савилова З. В., Тараскин С. А., Варикаш В. М.//ФТТ. 1986. 28, № 3. С. 733—738. [6] Федорихин В. А. Дис. .. канд. физ.-мат. наук. М., 1981. [7] Леванюк А. П., Осипов В. В., Сигов А. С., Собянин А. С.//ЖЭТФ. 1979. 76, № 1. С. 345—368. [8] Аlemany С., Мепdiola J., Jimenez B., Маигег Е.//Ferroelectrics. 1973. 5, N 1-2. P. 11—15. [9] Пешиков Е. В.//Кристаллография. 1971. 16, № 5.

> Поступила в редакцию 11.12.86

### ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1987. Т. 28, № 4

### УДК 539.213

# ПРИРОДА МИКРОГЕТЕРОГЕННОСТИ АМОРФНОЙ СТРУКТУРЫ В СПЛАВЕ Си<sub>35</sub>Zг<sub>65</sub>

### Г. С. Жданов, Н. А. Хатанова, А. Р. Алтынбаева

(кафедра физики твердого тела)

Изучению структуры аморфных металлических сплавов в последние годы посвящено большое количество работ [1-3], однако полной ясности в этом вопросе все еще нет. Аморфная структура описывается в представлениях топологического и композиционного ближнего норядка [1]. Топологический ближний порядок в расположении атомов характеризуется набором наиболее вероятных межатомных расстояний  $R_i$ , определяемых при переходе от интенсивностей и положений диффузных гало к функции радиального распределения. Композиционный ближний порядок можно связать с упорядочением атомов разного сорта внутри локальных областей сплава кластеров, наличие которых приводит к композиционной микрогетерогенности аморфной структуры [4]. В работе [5] методом машинного моделирования было показано и экспериментально подтверждено на сплавах  $Fe_{40}N_{18}Mo_4B_{18}$  и  $Cu_{50}T_{50}$ , что такая кластеров размерами 8—15 Å, независимо от типа упорядочения, приводит к появлечнию на кривых интенсивностей препика в области углов рассеяния до первого интенсивного диффузного гало.

В данной работе проведено изучение особенностей аморфной структуры и природы микрогетерогенности в аморфном сплаве Си<sub>35</sub>Zг<sub>65</sub>.

Аморфный сплав Си<sub>35</sub>Zг<sub>65</sub> в виде лент толщиной 50-60 мкм и шириной 2,5 мм был получен методом сверхбыстрой закалки расплава. Рентгеновский анализ проводился фотометодом на молибденовом излучении, монохроматизированном изогнутым кристаллом топаза. Для оценки интенсивностей применялось фотометрирование рентгенограмм на микрофотометре МФ-4. Изучение структуры локальных областей аморфного сплава проводилось методом дифракционной электронной микроскопии.

На рис. 1, а и б приведены рентгенограммы сплава Си<sub>35</sub>Zr<sub>65</sub> после выдерживания при комнатной температуре в течение одного года и трех лет соответственно. После выдерживания в течение одного года на рептгенограмме выявляются диффузные гало с убывающими интенсивностями по мере возрастания угла рассеяния (см. рис. 1, а), что указывает на «рентгеновскую» аморфность сплава. Выдерживание в течение трех лет делает сплав частично кристаллическим, ц на рентгенограмме кроме